

การกระเจิงแบบรمانาและการเปลี่ยนเส้นของแกลเลียนอาร์เซไนด์ที่ถูกเจือด้วยเบริลเลียมในปริมาณสูง



นาย อธิกน มานอข

ศูนย์วิทยทรัพยากร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

วิทยานิพนธ์นี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

สาขาวิชาฟิสิกส์ ภาควิชาฟิสิกส์

คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ปีการศึกษา 2547

ISBN 974-17-6600-9

ลิขสิทธิ์ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

RAMAN SCATTERING AND PHOTOLUMINESCENCE OF HEAVILY DOPED GaAs:Be

Mr. Athikom Manoi

ศูนย์วิทยทรัพยากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

A Thesis Submitted in Partial Fulfillment of the Requirements

for the Degree of Master of Science in Physics

Department of Physics

Faculty of Science

Chulalongkorn University

Academic Year 2004

ISBN 974-17-6600-9

หัวข้อวิทยานิพนธ์

การกระเจิงแบบรากฐานและการเปลี่ยนเส้นของแกลเลียมคาร์บอนไดออกไซด์ที่ถูกเจือด้วยเบริลเลียมในปริมาณสูง

โดย

นายอธิคม มนัสอย

สาขาวิชา

ฟิสิกส์

อาจารย์ที่ปรึกษา

อาจารย์ ดร. สมน พิจารณ์วรรณลักษณ์

คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย อนุมติให้นับวิทยานิพนธ์ฉบับนี้เป็นส่วนหนึ่ง
ของการศึกษาตามหลักสูตรปริญญามหาบัณฑิต

..... คณบดีคณะวิทยาศาสตร์
(ศาสตราจารย์ ดร. เปี่ยมศักดิ์ เมนะเศวต)

คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์

..... ประธานกรรมการ

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พิศิษฐ์ รัตนวรรณรักษ์)

..... อาจารย์ที่ปรึกษา

(อาจารย์ ดร. สมน พิจารณ์วรรณลักษณ์)

..... กรรมการ

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุคคลเนศ ตุนคงสุมิต)

..... กรรมการ

(อาจารย์ ดร. สมฤทธิ์ วงศ์มณีโรจน์)

นายอธิคม นา้นอย : การกระเจิงแบบรากฐานและการเปล่งแสงของแกลเลียมอาร์เซไนด์ที่ถูกเจือด้วยเบริลเลียมในปริมาณสูง. (RAMAN SCATTERING AND PHOTOLUMINESCENCE OF HEAVILY DOPED GaAs:Be) อ. ที่ปรึกษา : อ.ดร.สหน วิจารณ์วรรณลักษณ์ 82หน้า. ISBN 974-17-6600-9.

การศึกษาวิจัยนี้ได้ทำการปรับแก้สมการการกระเจิงแบบรากฐานที่เสนอโดย Irmer และคณะ (1997) ให้เข้ากับสเปกตรัมการกระเจิงแบบรากฐานของแกลเลียมอาร์เซไนด์ที่ถูกเจือด้วยเบริลเลียมในปริมาณสูงที่อุณหภูมิห้อง ผลการปรับแก้สมการให้ข้อมูลของความถี่พลาสม่าซึ่งสามารถคำนวณความเข้มข้นพำนะได้ ความเข้มข้นพำนะที่คำนวณได้ให้ค่าที่สอดคล้องกับความเข้มข้นพำนะที่วัดจากปรากฏการณ์อลล์โดยมีความสัมพันธ์เป็น $p_{\text{Raman}} = (1.03 \pm 0.05)p_{\text{Hall}}$ จึงมีความเป็นไปได้ที่จะใช้การกระเจิงแบบรากฐานในการวัดความเข้มข้นพำนะในสารกึ่งตัวนำที่มีการเจือในปริมาณสูง

นอกจากนี้ยังได้ทำการปรับแก้สมการความเข้มแสงที่เปล่งจาก การเปลี่ยนสถานะแบบอ้อมในสารกึ่งตัวนำที่ถูกเจือโดยปริมาณสูงให้เข้ากับสเปกตรัมการเปล่งแสงของแกลเลียมอาร์เซไนด์ที่ถูกเจือด้วยคาร์บอนในปริมาณสูงที่อุณหภูมิห้อง ผลการปรับแก้สมการพบว่าซองว่างແผลงงานลดลงเมื่อความเข้มข้นพำนะเพิ่มขึ้นโดยมีความสัมพันธ์เป็น $\Delta E_g = (1.76 \pm 0.04 \text{ eV.cm}) \times 10^{-8} p^{1/3}$ และระดับพลังงานเฟอร์มิลดลงเมื่อความเข้มข้นพำนะเพิ่มขึ้นโดยมีความสัมพันธ์เป็น $E_F = (7.80 \pm 0.38 \text{ eV.cm}^2) \times 10^{-15} p^{2/3}$ การทราบค่าระดับพลังงานเฟอร์มิทำให้สามารถคำนวณความเข้มข้นพำนะได้ โดยความเข้มข้นพำนะที่คำนวณได้มีค่าที่สอดคล้องกับความเข้มข้นพำนะที่วัดจากปรากฏการณ์อลล์มีความสัมพันธ์เป็น $p_{\text{p}} = (1.00 \pm 0.06)p_{\text{Hall}}$ จึงมีความเป็นไปได้ที่จะใช้การเปล่งแสงในการวัดความเข้มข้นพำนะในสารกึ่งตัวนำที่มีการเจือในปริมาณสูง

สเปกตรัมการเปล่งแสงของแกลเลียมอาร์เซไนด์ที่ถูกเจือด้วยเบริลเลียมในปริมาณสูงที่อุณหภูมิห้องไม่สามารถแปลความได้ในขั้นต้นเนื่องจากผลการแทรกสอดอันเกิดขึ้นที่แผ่นกรองแสงของเครื่องมือที่ใช้ในการทดลอง จึงต้องทำการปรับสเปกตรัมให้เรียบด้วยวิธีฟูเรียร์ สเปกตรัมที่ได้ถูกปรับแก้กับสมการที่สมมติให้อิเล็กตรอนเกิดการเปลี่ยนสถานะทางอ้อม พบว่าให้ความสัมพันธ์ที่แตกต่างจากสารกึ่งตัวนำแกลเลียมอาร์เซไนด์ที่ถูกเจือด้วยสารชนิดอื่น โดยผลที่แตกต่างนี้ปัจจุบันไม่สามารถระบุสาเหตุแน่ชัดได้

4572566323 : MAJOR Physics

KEY WORD: GaAs:Be / CARRIER CONCENTRATION / RAMAN SCATTERING / PHOTOLUMINESCENCE

ATHIKOM MANOI: RAMAN SCATTERING AND PHOTOLUMINESCENCE OF HEAVILY DOPED GaAs:Be. THESIS ADVISOR: SATHON VIJARNWANNALUK, Ph. D., 82 pp. ISBN 974-17-6600-9.

In this work, Raman scattering equation, presented by Irmer et. al. (1997), was fitted to Raman scattering spectra of heavily doped GaAs:Be at room temperature. The data of plasma frequency were obtained, and the carrier concentration can be calculated. It is correspondent with the carrier concentration determined by Hall measurement as $p_{\text{Raman}} = (1.03 \pm 0.05)p_{\text{Hall}}$. Thus, it is possible to measure the carrier concentration of heavily doped semiconductor by Raman scattering.

Indirect electron transition equation of heavily doped semiconductor is also fitted to the photoluminescence spectra of heavily doped GaAs:C at room temperature. The results show that energy band gap and Fermi energy decrease with increasing carrier concentration as $\Delta E_g = (1.76 \pm 0.04 \text{eV.cm}) \times 10^{-8} p^{1/3}$ and $E_F = (7.80 \pm 0.38 \text{eV.cm}^2) \times 10^{-15} p^{2/3}$. The carrier concentration can be calculated and correspond with the Hall-measurements carrier concentration as $p_p = (1.00 \pm 0.06)p_{\text{Hall}}$. Thus, it is possible to measure the carrier concentration of heavily doped semiconductor by photoluminescence.

Photoluminescence spectra of heavily doped GaAs:Be at room temperature can not interpret at first because of diffraction at the filter of the instrument. Therefore, the Fourier smooth spectrum is used. By this way, the output spectra are fitted with indirect electron transition equation. The results are significantly different from GaAs, which are doped with another atom. At this moment, the possible explanation is not yet obtained.

Department Physics
Field of study Physics
Academic year 2004

Student's signature..... *Athikom Manoi*
Advisor's signature *Sathon Vijarnwannaluk*

กิตติกรรมประกาศ

ขอขอบคุณ อ.ดร. สอน วิจารณ์วรรณลักษณ์ สำหรับคำแนะนำในการเรื่องต่างๆในการทำวิทยานิพนธ์ ในครั้งนี้ทั้งในเรื่องวิชาการและเรื่องทั่วไป

ขอขอบคุณ คุณท่าน ลีลาวดนร์สุข นักวิชาการอัญมณี สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ สำหรับการทำทดลองการกระเจิงแบบรากฐานและการเปล่งแสงของ GaAs:Be

ขอขอบคุณ Dr. W. K. Liu บริษัท ไอคิวอี คอร์เปอร์เรชัน ประเทศไทย ที่ได้อนุเคราะห์ สารตัวอย่างที่ใช้ในการทดลอง

ขอขอบคุณโครงการพัฒนาและสงเสริมผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (พสวท.) สำหรับการสนับสนุนทุนการศึกษาทดลองการศึกษา และขอขอบคุณ บัณฑิตวิทยาลัย สำหรับ ทุนอุดหนุนวิจัย

และสุดท้ายขอขอบคุณครอบครัวทุกๆ มนต์ย แล้ว ปะละวงศ์ ที่เป็นกำลังใจและทำให้ประสบ ความสำเร็จในวันนี้

**ศูนย์วิทยทรัพยากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย**

สารบัญ

หน้า

บทคัดย่อภาษาไทย.....	๑
บทคัดย่อภาษาอังกฤษ.....	๒
กิตติกรรมประกาศ.....	๒
สารบัญ.....	๓
สารบัญตาราง.....	๔
สารบัญรูป.....	๕
บทที่	
1 บทนำ.....	๑
2 สมบัติของแกลเลียมอาร์เซนิด สมบัติทางแสงและฟังก์ชันค่าคงที่ไดอิเล็กตริก.....	๓
2.1 สมบัติของแกลเลียมอาร์เซนิด.....	๓
2.1.1 โครงสร้างผลึก.....	๓
2.1.2 fonon และสมบัติการสั่นในโครงผลึก.....	๕
2.1.3 โครงสร้างแบบพลังงาน.....	๗
2.2 สมบัติทางแสงและฟังก์ชันค่าคงที่ไดอิเล็กตริก/ไดอิเล็กตริก.....	๑๐
2.2.1 สมบัติทางแสง.....	๑๐
2.2.2 ฟังก์ชันค่าคงที่ไดอิเล็กตริกในสารแกลเลียมอาร์เซนิด.....	๑๑
3 สารตัวอย่างและเครื่องมือ.....	๑๓
3.1 สารตัวอย่าง GaAs:Be และ GaAs:C.....	๑๓
3.2 เครื่องมือในการทดลอง.....	๑๔
3.3 การวัดอัลล์.....	๑๕
4 การกระแสเจิงแบบรากฐานของแกลเลียมอาร์เซนิดที่ถูกเจือด้วยเบริลเลียมในปริมาณสูง.....	๑๙
4.1 บทนำ.....	๑๙
4.1.1 หลักการกระแสเจิงแบบรากฐาน.....	๑๙
4.1.2 ฟังก์ชันค่าคงที่ไดอิเล็กตริกในสารกึ่งตัวนำที่มีการเติมอะตอมเจือปน.....	๒๒
4.1.3 รูปแบบการสั่นควบคู่ของfononทรอศนศาสตร์ตามยาวและพลาสมอน.....	๒๓
4.2 การทดลอง.....	๒๕
4.3 ผลการทดลองและวิเคราะห์ผลการทดลอง.....	๒๕

สารบัญ(ต่อ)

บทที่		หน้า
	4.3.1 ผลการทดลอง.....	25
	4.3.2 รูปแบบการสั่นไฟนอนทรรศนศาสตร์.....	28
	4.3.3 รูปแบบการสั่นการควบคู่ระหว่างไฟนอนทรรศนศาสตร์ตามยาวและพลาสมอน.....	30
	4.4 สรุปผลการทดลอง.....	37
5	การเปล่งแสงของแกลเลียมอาร์เซนิคที่ถูกเจือด้วยเบริลเลียมและคาร์บอนในปริมาณสูง.....	38
	5.1 บทนำ.....	38
	5.1.1 หลักการการเปล่งแสง.....	38
	5.1.2 การแอบลงของช่องว่างແபพลังงานในสารกึ่งตัวนำแกลเลียมอาร์เซนิคชนิดพีที่ถูกเจือในปริมาณสูง.....	38
	5.1.3 สมการความเข้มแสงของการเปล่งแสง.....	42
	5.1.4 การคำนวณความเข้มข้นพาหะ.....	43
	5.2 การทดลอง.....	45
	5.3 ผลการทดลองและวิเคราะห์ผลการทดลอง.....	45
	5.3.1 GaAs:C.....	45
	5.3.2 GaAs:Be.....	55
	5.4 สรุปผลการทดลอง.....	65
6	ข้อสรุปและข้อเสนอแนะ.....	66
	6.1 ข้อสรุป.....	66
	6.2 ข้อเสนอแนะ.....	67
	รายการอ้างอิง.....	68
	ประวัติผู้เขียนวิทยานิพนธ์.....	71

สารบัญตาราง

ตาราง	หน้า
2.1 แสดงพารามิเตอร์ต่างๆของ GaAs ที่อุณหภูมิ 300 K ซึ่งรายงานโดย Blakemore.....	4
2.2 แสดงความถี่ไฟน่อนซึ่งวัดจากการกระเจิงของนิวตรอนจากจุด Γ , X และ L	7
2.3 สรุปค่าพารามิเตอร์ต่างๆของ GaAs.....	12
3.1 แสดงสมบัติของ GaAs:Be ที่ใช้ในการทดลอง.....	13
3.2 แสดงสมบัติของ GaAs:C ที่ใช้ในการทดลอง.....	14
4.1 แสดงค่าพารามิเตอร์ของ GaAs ชนิดพี ที่อุณหภูมิ 300 K	29
4.2 แสดงผลการคำนวณ depletion layer (d_L) จากความเข้มของรูปแบบการสั่น LO.....	30
4.3 แสดงผลการปรับแก้สมการที่ (4.14) กับผลการทดลองการกระเจิงแบบรманของ GaAs:Be....	32
4.4 แสดงผลการคำนวณความถี่พลาสมาเป็นความเข้มข้นพานะโดยสมการที่(4.18).....	32
5.1 แสดงผลการปรับแก้สมการที่ (5.15) กับสเปกตรัมการเปล่งแสงของ GaAs:Be และ GaAs:C....	49
5.2 แสดงผลการคำนวณหาความเข้มข้นพานะจากสเปกตรัมการเปล่งแสง (p_{pl}).....	50

**ศูนย์วิทยทรัพยากร
วุฒิการณ์มหาวิทยาลัย**

สารบัญภาพประกอบ

ภาพประกอบ	หน้า
2.1 แสดงเซลล์ปริภูมิของโครงสร้างแบบบีชิงค์เบลดน์ของ GaAs.....	3
2.2 แสดงการกระจายของไฟฟอนใน GaAs ที่อุณหภูมิห้อง.....	6
2.3 แสดงแบบพลังงานของ GaAs ที่คำนวณโดย Chelikowsky และ Cohen.....	8
3.1 แสดงทางเดินของแสงภายในเครื่อง Rm 1000 ของบริษัท Reinshaw.....	15
3.2 แสดงรูปแบบวัดความเข้มข้นพาหะด้วยวิธีการวัดปรากฏการณ์ฮอลล์.....	16
4.1 แสดงหลักการเกิดการกระเจิงแบบรามาน.....	20
4.2 แสดงสเปกตรัมการกระเจิงแบบรามานของ GaAs:Be.....	27
4.3 แสดงความสัมพันธ์ระหว่างความเข้มข้นพาหะที่วัดจากปรากฏการณ์ฮอลล์ (p_{Hall}) และความเข้มข้นพาหะที่วัดจากการทดลองการกระเจิงแบบรามาน (p_{Raman}).....	33
4.4 แสดงความสัมพันธ์ ระหว่างความเข้มข้นพาหะ (p_{Hall}) กับอัตราส่วนความเข้มแสงของรูปแบบการสั่น LO ต่อรูปแบบการสั่น LOPC (I_{LO}/I_{LOPC}) โดยได้ร่วมงานของ Fukasawa และคณะ, Mlayah และคณะ, Wan และ Songprakob.....	35
4.5 แสดงความสัมพันธ์ระหว่างความเข้มข้นพาหะ (p_{Hall}) กับความกว้างสเปกตรัมของรูปแบบการสั่น LOPC โดยทำการวัดที่ครึ่งหนึ่งของความเข้มแสง (FWHM).....	36
5.1 แสดงโครงสร้างแบบพลังงานของแกลเลียมอาร์เซนิດและโอกาสที่เป็นไปได้ในการท่อเล็กtron ในแบบการนำจะลดระดับมาร่วมกับไฮโลในแบบวาเลนซ์แบบอ้อม.....	41
5.2 เส้นทิปแสดงผลการทดลองการเปล่งแสงของ GaAs:C ที่อุณหภูมิห้อง ซึ่งทำการทดลอง ณ Imperial College และบริษัท Renishaw โดยเส้นประแสดงผลการปรับแก้สมการที่ (5.12) กับสเปกตรัมการเปล่งแสงที่ได้จากการทดลอง.....	51
5.3 แสดงผลการเปลี่ยนแปลงของช่องว่างแบบพลังงานในสาร GaAs:C เทียบกับช่องว่างแบบพลังงานที่ไม่มีการเจือและเส้นประแสดงผลการปรับแก้สมการ $\Delta E_g = Ap^{\frac{1}{3}}$	52
5.4 แสดงความสัมพันธ์ระหว่างความเข้มข้นพาหะและระดับพลังงานเพอร์วิที่ต่ำกว่าแบบวาเลนซ์ ของ GaAs:C เส้นประแสดงผลการปรับแก้ข้อมูลกับสมการที่ (5.26)	53
5.5 แสดงความสัมพันธ์ระหว่างความเข้มข้นพาหะที่วัดโดยปรากฏการณ์การเปล่งแสง (p_{pl}) เส้นประแสดงผลการปรับแก้ข้อมูลกับสมการเชิงเส้น.....	54

สารบัญภาพประกอบ(ต่อ)

ภาพประกอบ

หน้า

5.6 แสดงสเปกตรัมการเปล่งแสงของ GaAs:Be ที่มีความเข้มข้นพานะ 2.81×10^{18} , 1.04×10^{19} , 2.83×10^{19} และ $7.44 \times 10^{19} \text{ cm}^{-3}$ ซึ่งทำการทดลองที่อุณหภูมิ 300 K โดยใช้แสงเลเซอร์ที่มี พลังงาน 2.541 eV เป็นตัวกราะตู้น.....	56
5.7 แสดงสเปกตรัมการเปล่งแสงของ GaAs:C ที่มีความเข้มข้นพานะ 5.2×10^{18} , 6.6×10^{19} และ $1.05 \times 10^{20} \text{ cm}^{-3}$ ซึ่งทำการทดลองที่อุณหภูมิ 300 K โดยใช้แสงเลเซอร์ที่มีพลังงาน 2.541 eV เป็นตัวกราะตู้น.....	57
5.8 เส้นทึบแสดงสเปกตรัมการเปล่งแสงของ GaAs:Be ที่ทำการปรับให้เรียบด้วยวิธีฟูเรียร์ที่ความ เข้มข้นพานะ 2.81×10^{18} , 1.04×10^{19} , 2.83×10^{19} และ $7.44 \times 10^{19} \text{ cm}^{-3}$ ซึ่งทำการทดลองที่ อุณหภูมิห้อง โดยใช้แสงเลเซอร์ที่มีพลังงาน 2.54 eV เป็นตัวกราะตู้น เส้นประแสดงผลการ ปรับแก้สเปกตรัมที่ได้กับสมการที่ (5.15).....	58
5.9 แสดงความสัมพันธ์ระหว่างผลต่างของช่องว่างแบบพลังงาน (ΔE_g) และความเข้มข้นพานะ (p_{Hall}) ของ GaAs:Be ซึ่งได้จากการปรับสเปกตรัมการเปล่งแสงที่ทำให้เรียบกับสมการที่ (5.15).....	59
5.10 แสดงความสัมพันธ์ระหว่างความเข้มข้นพานะ (p_{Hall}) และระดับพลังงานเฟอร์มิ (E_F) ที่ต่ำ กว่าแบบ瓦เลนซ์ของ GaAs:Be ซึ่งได้จากการปรับแก้สเปกตรัมการเปล่งแสงที่ทำให้เรียบกับ สมการที่ (5.15).....	60
5.11 แสดงความสัมพันธ์ระหว่าง ความเข้มข้นพานะที่ได้จากการทดลองทางแสง (p_{pl}) และความ เข้มข้นพานะที่ได้จากการวัดด้วยปราภภารณ์ยอดล์ (p_{Hall}) ของ GaAs:Be.....	62
5.12 แสดงผลการเปรียบเทียบระหว่าง ΔE_g กับ p_{Hall} ซึ่งได้จากการทดลองการเปล่งแสงในครั้งนี้ และยังรวมข้อมูลของ Wang และคณะ ซึ่งใช้ GaAs:C และงานของ Olego และคณะซึ่งใช้ GaAs:Zn ในการทดลองอีกด้วย โดยเส้นประในแต่ละกรณี แสดงถึงผลการปรับแก้สมการที่ (5.24) กับผลการทดลองที่ได.....	63
5.13 แสดงความสัมพันธ์ระหว่าง E_F และ p_{Hall} เปรียบเทียบกันระหว่างกรณีที่มีการเจือ Be, C และ Zn โดย E_F ของ GaAs:C ได้จากการทดลองในครั้งนี้และข้อมูลที่ได้จาก Wang และ คณะ และ E_F ของ GaAs:Zn ได้จากการวิเคราะห์ของ Tikov และคณะ	64